

НИФТР и СТ КЫРГЫЗСТАНДАРТ
РАБОЧИЙ
ЭКЗЕМПЛЯР



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ТРАНЗИСТОРЫ БИПОЛЯРНЫЕ МОЩНЫЕ ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ

МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ ПРОБИВНОГО НАПРЯЖЕНИЯ
КОЛЛЕКТОР-БАЗА [ЭМИТЕР-БАЗА] ПРИ НУЛЕВОМ
ТОКЕ ЭМИТЕРА [КОЛЛЕКТОРА]

ГОСТ 18604.27-86

Издание официальное

Цена 3 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ТРАНЗИСТОРЫ БИПОЛЯРНЫЕ
МОЩНЫЕ ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ

**Метод измерения пробивного напряжения
коллектор-база [эмиттер-база] при нулевом
токе эмиттера [коллектора]**

Power high-voltage bipolar transistors.

Collector-base (emitter-base) breakdown voltage
measurement at emitter (collector) cut-off current

ОКП 62 2300

**ГОСТ
18604.27-86**

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25 апреля 1986 г. № 1124 срок действия установлен

с 01.07.87

до 01.07.92

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

ч.ч. 12 - 91

Настоящий стандарт распространяется на мощные высоковольтные биполярные транзисторы и устанавливает метод измерения пробивного напряжения коллектор-база $U_{\text{КБО}_{\text{проб}}}$ и эмиттер-база $U_{\text{ЭБО}_{\text{проб}}}$ с использованием источника напряжения.

Допускается измерение пробивного напряжения с использованием генератора тока. Данный метод приведен в рекомендуемом приложении.

Общие требования при измерении и требования безопасности — по ГОСТ 18604.0—83.

Стандарт полностью соответствует Публикации МЭК 147—2С и СТ СЭВ 3994—83.

1. УСЛОВИЯ И РЕЖИМ ИЗМЕРЕНИЯ

1.1. Параметр $U_{\text{КБО}_{\text{проб}}}$ определяют измерением падения напряжения на переходе коллектор-база проверяемого транзистора при заданном обратном токе коллектора $I_{\text{кв}}$ и токе эмиттера, равном нулю.

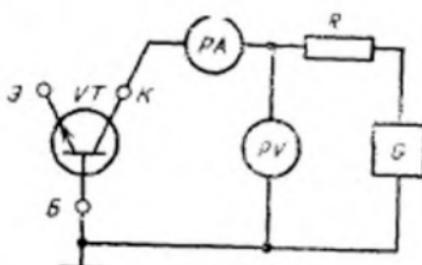
Параметр $U_{\text{ЭБО}_{\text{проб}}}$ определяют измерением падения напряжения на переходе эмиттер-база проверяемого транзистора при заданном обратном токе эмиттера $I_{\text{эв}}$ и токе коллектора, равном нулю.



1.2. Значение обратного тока коллектора I_{KBO} или эмиттера I_{EBO} , при котором проводят измерение пробивного напряжения, должно соответствовать установленному в стандартах или технических условиях на транзисторы конкретных типов.

2. АППАРАТУРА

2.1. Параметр $U_{KBO_{prob}}$ следует измерять на установке, электрическая структурная схема которой приведена на чертеже. Параметр $U_{EBO_{prob}}$ следует измерять на той же установке, подключаемой к выводам эмиттер-база, при отключенном коллекторе.



VT — проверяемый транзистор; Э — эмиттер; К — коллектор; Б — база; РА — измеритель постоянного тока; R — ограничительный резистор; РВ — измеритель постоянного напряжения; G — источник постоянного напряжения

2.2. Внутреннее сопротивление R_{PA} измерителя постоянного тока РА должно удовлетворять соотношению:

$$R_{PA} \ll \frac{U_{KBO_{prob}}}{50 I_{K50}} \quad (1)$$

$$\text{или } R_{PA} \ll \frac{U_{EBO_{prob}}}{50 I_{E50}}. \quad (2)$$

Если это условие не может быть выполнено, то следует учитывать падение напряжения на измерителе постоянного тока, как указано в формуле

$$U_{KBO_{prob}} \text{ (или } U_{EBO_{prob}}) = U_{PV} - U_{PA}, \quad (3)$$

где U_{PV} — напряжение на измерителе постоянного напряжения РВ, U_{PA} — падение напряжения на измерителе постоянного тока РА.

2.3. Внутреннее сопротивление R_{PV} измерителя постоянного напряжения должно удовлетворять соотношению:

$$R_{PV} \gg R. \quad (4)$$

2.4. Сопротивление ограничительного резистора R может быть постоянным или переменным, и его выбирают из условия защиты проверяемого транзистора и измерителя постоянного тока PA от перегрузки по току.

2.5. Погрешность измерителя постоянного тока PA не должна выходить за пределы $\pm 2\%$.

2.6. Основная погрешность измерительной установки не должна выходить за пределы $\pm 5\%$ конечного значения предела измерения измерителей со стрелочным отсчетом.

Основная погрешность измерительной установки с цифровым отсчетом не должна выходить за пределы $\pm 5\%$ измеряемого значения ± 2 знака младшего разряда дискретного отсчета.

2.7. Погрешность измерителя постоянного напряжения не должна выходить за пределы $\pm 2\%$.

3. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

3.1. Проверяемый транзистор устанавливают в контактодержатель установки.

3.2. Напряжение на источнике постоянного напряжения G увеличивают постепенно со скоростью не более 50 В/с до тех пор, пока обратный ток коллектора (эмиттера) не достигнет значения, указанного в стандартах или технических условиях на транзисторы конкретных типов.

3.3. Значение пробивного напряжения коллектор-база (эмиттер-база) считывают на измерителе постоянного напряжения.

4. ПОКАЗАТЕЛИ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ

4.1. Показатели точности измерения пробивного напряжения должны соответствовать установленным в стандартах или технических условиях на транзисторы конкретных типов.

Граница интервала δ , в котором с установленной вероятностью 0,95 находится погрешность измерения, определяют по формуле

$$\delta = 1,96 \sqrt{\left(\frac{\delta V}{1,73}\right)^2 + \left(\frac{a \cdot \delta I}{1,73}\right)^2}, \quad (5)$$

где δV — погрешность измерителя напряжения;

δI — погрешность измерителя тока;

a — коэффициент влияния тока на напряжение.